|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres LaboratoriumNr akredytacji (jeśli dotyczy) |  |
| Osoba kontaktowa | Imię i Nazwisko: tel: e-mail:  |
| Zakres ILC | Lp. | Obiekt wzorcowania | Wielkość mierzona | Średnica/zakres pomiarowy (mm) | zaznaczyć wnioskowany obiekt/zakres do ILC |
| 1 | Płaskie płytki interferencyjnez zakresu (45 ÷ 100) mm | Odchylenie od płaskości powierzchni pomiarowych | (45 ÷ 100) | [ ]  |
| 2 | Płaskorównoległe płytki interferencyjne | Odchylenie od płaskości powierzchni pomiarowych | 30  | [ ]  |
| Odchylenie długości środkowej płytki od jej długości nominalnej | (15,00 ÷ 40,37) | [ ]  |
| Odchylenie od równoległości powierzchni pomiarowych  | (15,00 ÷ 40,37) | [ ]  |

* Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy do dnia 15 listopada 2023 r. przesłać na adres e-mail: arkadiusz.stelmaszczuk@gum.gov.pl
* Uczestnik porównania międzylaboratoryjnego ma prawo do złożenia pisemnej skargi dotyczącej działalność Organizatora ILC.
* Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej uznaje się za przyjęcie warunków realizacji ILC określonych w Programie ILC.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Główny Urząd Miar danych osobowych uczestników, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
* Tożsamość uczestników ILC jest poufna i znana jedynie pracownikom GUM włączonym w realizację programu ILC (chyba że uczestnik odstąpi od poufności),
* Wszelkie informacje przekazywane przez uczestników ILC do GUM są traktowane jako poufne.